



Acoblaments atèrmics en circuits mixtes [aplicacions al test de cirucuits integrats /

Altet Sanahujes, Josep

Universitat Politècnica de Catalunya,
D.L. 1999

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMjU5NzI5Mjk>

Título: Acoblaments atèrmics en circuits mixtes [Microforma] aplicacions al test de cirucuits integrats Josep Altet Sanahujes

Editorial: [Barcelona] Universitat Politècnica de Catalunya D.L. 1999

Descripción física: 1 microfichas 307 fotogramas il. 7 p, 11 x 15 cm + 1 folleto con res. de la tesis

Mención de serie: Tesi doctoral / Universitat Politècnica de Catalunya 151/99

Nota general: En la port.: Departament d'Enginyeria Electrònica Reducció alta

Tesis: Tesis-Universidad Politécnica de Cataluña, 1998

Lengua: Texto del resumen en catalán e inglés

ISBN: 8476537263

Materia Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona, España)- Tesis y disertaciones académicas.

Materia: Circuitos integrados

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es